(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-341296 (P2001-341296A)

(43)公開日 平成13年12月11日(2001.12.11)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ		Ŧ	73ト*(参考)
B41J	2/01		B 0 5 B 1/1	4	Z	2 C 0 5 6
B 0 5 B	1/14		B05C 5/0	0	101	3 K 0 0 7
B 0 5 C	5/00	101	11/0	6		4D075
•	11/06		B 0 5 D 3/0	4	Z	4 F 0 3 3
B05D	3/04		H05B 33/1	0		4 F 0 4 1
÷			審査請求 未請求 請求項の	数11 OL	(全 11 頁)	最終頁に続く

•	<b>番</b> 全爾 <b>次</b>	未開水 開水	貝の数110L(全11貝) 最終貝に続く
(21)出願番号	特願2000-376294(P2000-376294)	(71)出顧人	000002369
			セイコーエプソン株式会社
(22)出願日	平成12年12月11日(2000.12.11)		東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
	•	(72)発明者	岡田 信子
(31)優先権主張番号	特願2000-98161 (P2000-98161)		長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
(32)優先日	平成12年3月31日(2000.3.31)		ーエブソン株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	関 俊一
	•		長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
			ーエプソン株式会社内
		(74)代理人	100095728
			弁理士 上柳 雅替 (外1名)
		1	

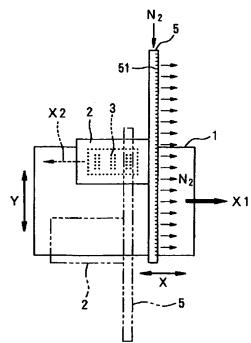
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 インクジェット法による薄膜形成方法、インクジェット装置、有機EL素子の製造方法、有機E L素子

## (57)【要約】

【課題】インクジェット法による薄膜の形成方法において、吐出する液体の溶媒が密度の大きな溶媒である場合でも、基板面内での均一性の高い薄膜が得られるようにする。

【解決手段】インクジェットヘッド2の後部に、十分な長さのガスフロー用チューブ5を固定する。このチューブ5から基板1面に向けて常時気体を吹き出しながら、液体の吐出を行う。基板1上に配置された液滴から蒸発した溶媒蒸気は、この液滴が配置された直後に、チューブ5からの気体で吹き飛ばされて除去される。この除去された気体は、これから液滴の配置を行う領域および既に液滴の配置が行われた領域に向かわない。これにより、液滴の配置順に起因する液滴の乾燥速度の差が小さくなる。



BEST AVAILABLE COPY

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 液体吐出口を基板に対して相対的に移動させながら、液体吐出口から基板上の各位置に向けて、薄膜形成材料と溶媒とを含む液体を吐出することにより、基板上の各位置に順次液滴を配置する工程を有するインクジェット法による薄膜形成方法において、基板上に先に配置されている液滴から蒸発した溶媒蒸気を強制的に基板面内から除去しながら、後の液滴の配置を行うことを特徴とするインクジェット法による薄膜の形成方法。

1

【請求項2】 液体吐出口を基板に対して相対的に移動させながら、液体吐出口から基板上の各位置に向けて、薄膜形成材料と溶媒とを含む液体を吐出することにより、基板上の各位置に順次液滴を配置する工程を有するインクジェット法による薄膜形成方法において、基板上に配置された液滴から蒸発した溶媒蒸気を、当該液滴の配置直後に強制的に基板面内から除去することを特徴とするインクジェット法による薄膜の形成方法。

【請求項3】 溶媒蒸気の除去を基板面に気体を吹き付けることで行う請求項1または2記載の薄膜形成方法。 【請求項4】 基板上の何れかの位置に液滴の配置を行っている間は、液体吐出口より後側(液体吐出口の基板に対する相対的な進行方向の後側)に存在する基板面に

に対する相対的な進行方向の後側)に存在する基板面に 対して、常に気体の吹き付けを行う請求項3記載の薄膜 形成方法。

【請求項5】 被液体吐出面の既に液滴が配置された面に向けて気体を吹き付ける気体吹き付け装置を備えたインクジェット装置。

【請求項6】 気体吹き付け装置は、長手方向に沿って 複数の気体吹き出し穴が形成されているチューブ状の気 30 体吹き付け部を有し、

このチューブは、液体吐出口を備えたインクジェットへッドに固定され、その固定位置は、インクジェットへッドの被液体吐出面に対する相対的な進行方向の後側である請求項5記載のインクジェット装置。

【請求項7】 気体吹き付け部は液体吐出口の近くに配置され、この気体吹き付け部は、インクジェットヘッドの被液体吐出面に対する相対的な進行方向の後側に、鉛直方向に対して30°~60°の角度で、気体が吹き出すように構成されている請求項6記載のインクジェット 40 装置。

【請求項8】 チューブの長手方向に沿った気体吹き出し領域の長さが、被液体吐出面のチューブの長手方向に沿った寸法の2倍以上であり、このチューブの気体吹き出し領域の長手方向中心にインクジェットへッドが配置されている請求項6または7記載のインクジェット装置。

【請求項9】 インクジェットヘッドの被液体吐出面に 対する相対的な進行方向の前側にも前記チューブが固定 されている請求項6乃至8のいずれか1項に記載のイン 50

クジェット装置。

【請求項10】 請求項1乃至4の何れか1項に記載の 薄膜形成方法で、または請求項5乃至9の何れか1項に 記載のインクジェット装置を用いて、有機EL素子を構 成する薄膜を形成する有機EL素子の製造方法。

【請求項11】 請求項10に記載の方法で製造された 有機EL素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

10 【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット法 による薄膜形成方法、インクジェット装置、有機EL (エレクトロルミネッセンス)素子の製造方法、有機E L素子に関する。

[0002]

20

【従来の技術】近年、液晶ディスプレイに替わる自発光型ディスプレイとして、有機EL素子(陽極と陰極との間に有機物からなる発光層を設けた構造の発光素子)を画素に対応させて備える有機ELディスプレイの開発が加速度的に進んでいる。有機EL素子の発光層材料としては、低分子量の有機材料であるアルミキノリノール錯体(Alq3)等と、高分子量の有機材料であるポリパラフェニレンビニレン(PPV)等がある。

【0003】例えば「Appl. Phys. Lett. 51 (12), 21 September 1987 913頁」には、低分子量の有機材料からなる発光層を蒸着法で成膜することが記載されている。また、「Appl. Phys. Lett. 71 (1), 7 July 1997 34頁~」には、高分子量の有機材料からなる発光層を塗布法で成膜することが記載されている。【0004】ディスプレー用の有機EL素子では、基板上の各画素位置に陽極を形成し、各陽極の上に発光層を配置する必要がある。したがって、発光層の配置をインクジェット法で行うことができれば、塗布とパターニングが同時にできるため、短時間で精度の高いパターニングが同時にできるため、短時間で精度の高いパターニングができる。しかも、用いる材料が必要最小限で済むため、材料に無駄がなく製造コストを低くするという点でも有効である。

【0005】発光層の配置をインクジェット法で行うためには、液状の材料を使用する必要があるが、発光層材料としてPPV等の高分子材料を用いる場合は、例えばその前駆体溶液を使用することでインクジェット法による配置が可能である。PPV系高分子材料からなる発光層をインクジェット法で配置することについては、特開平11-40358号公報、特開平11-54270号公報、特開平11-339957号公報等に記載されている。

【0006】従来のインクジェット法による液体配置では、例えば、図1(a)に示すように、基板1より小さいインクジェットヘッド2を用い、ヘッド2のノズル列3の長さに対応させて基板1面内を複数の領域11~1

5に分け、ヘッド2のノズル3からの液体吐出を、基板 1またはヘッド2を移動させながら各領域毎に順次行っ ている。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この方 法では、吐出する液体の溶媒が密度の大きな溶媒である と、液滴から蒸発した溶媒蒸気が基板面内に留まり易 い。そのため、例えば図1(b)に示すように、基板上 への配置順が早い液滴Aと遅い液滴Bとを比較すると、 配置順が遅い液滴Bは、前記溶媒蒸気の分圧が高い雰囲 気で液体の吐出が行われることになる。その結果、液滴 Bの乾燥速度は液滴Aよりも遅くなる。また、先に配置 された液滴Aも、基板面内に留まった溶媒蒸気の影響を 受けて、乾燥後に再溶解したり、乾燥速度が遅くなった りすることがある。

【0008】そのため、分子量や極性の異なる複数の高 分子材料が密度の大きな溶媒に溶解している溶液を、従 来のインクジェット法で基板上に配置すると、乾燥速度 の遅い液滴は複数の高分子材料が相分離した状態の薄膜 になり易い。また、基板面内での各液滴の乾燥速度が異 なると、基板面内の位置によって、得られる薄膜の状態 が異なることになる。

【0009】以上のことから、有機ELディスプレイ で、発光層の配置を従来のインクジェット法で行うと、 画素間や画素内で輝度が異なる状態になる恐れがある。 本発明は、このような従来技術の問題点に着目してなざ れたものであり、インクジェット法による薄膜の形成方 法において、吐出する液体の溶媒が密度の大きな溶媒で ある場合でも、基板面内での均一性の高い薄膜が得られ るようにすることを課題とする。

### [0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は、液体吐出口を基板に対して相対的に移動 させながら、液体吐出口から基板上の各位置に向けて、 薄膜形成材料と溶媒とを含む液体を吐出することによ り、基板上の各位置に順次液滴を配置する工程を有する インクジェット法による薄膜形成方法において、基板上 に先に配置されている液滴から蒸発した溶媒蒸気を強制 的に基板面内から除去しながら、後の液滴の配置を行う ことを特徴とするインクジェット法による薄膜の形成方 40 法を提供する。

【0011】本発明の方法によれば、吐出する液体の溶 媒が密度の大きな溶媒の場合であっても、基板上に先に 配置されている液滴から蒸発した溶媒蒸気が基板面内に 留まらないため、配置順の遅い位置の液体吐出を溶媒蒸 気分圧の低い雰囲気で行われるようにすることができ る。密度の大きな溶媒としては、シクロヘキシルベンゼ ン、テトラリン、テトラメチルベンゼン、ドデシルベン ゼン、ジエチルベンゼン等が挙げられる。

が早い位置の液滴よりも液滴の乾燥速度が遅くなること が防止される。また、配置順の早い位置の液滴が乾燥後 に再溶解したり、この液滴の乾燥速度が遅くなったりす ることが防止される。また、液滴の乾燥速度が遅くなる ことが防止されることによって、吐出液体として、分子 量や極性の異なる複数の高分子材料が密度の大きな溶媒 に溶解している溶液を使用する場合でも、複数の高分子 材料が相分離した状態の薄膜になることが防止される。

【0013】本発明はまた、液体吐出口を基板に対して 相対的に移動させながら、液体吐出口から基板上の各位 置に向けて、薄膜形成材料と溶媒とを含む液体を吐出す ることにより、基板上の各位置に順次液滴を配置する工 程を有するインクジェット法による薄膜形成方法におい て、基板上に配置された液滴から蒸発した溶媒蒸気を、 当該液滴の配置直後に強制的に基板面内から除去するこ とを特徴とするインクジェット法による薄膜の形成方法 を提供する。

【0014】この方法によれば、基板上に配置された液 滴から蒸発した溶媒蒸気が、直ぐに基板面内に存在しな い状態となるため、先に配置された液滴が、後から配置 された液滴から蒸発した溶媒蒸気の影響を受けることが 防止される。これにより、先に配置された液滴と後から 配置された液滴とで、乾燥条件の差を小さくすることが できる。

【0015】本発明の方法においては、溶媒蒸気の除去 を基板面に気体を吹き付けることで行うことが好まし い。この方法によれば、吐出する液体の溶媒が、基板面 内に留まり易い密度の大きな溶媒であっても、溶媒蒸気 の除去を効果的に行うことができる。この方法で使用す る気体としては、吐出する液体と反応しない気体を使用 する必要があり、アルゴンガスや窒素ガス等の不活性ガ スを使用することが好ましい。

【0016】本発明の方法においては、基板上の何れか の位置に液滴の配置を行っている間は、液体吐出口より 後側(液体吐出口の基板に対する相対的な進行方向の後 側)に存在する基板面に対して、常に気体の吹き付けを 行うことが好ましい。この方法によれば、例えば、基板 面を或る方向に沿った帯状の複数領域に分け、各領域で 液体吐出口を同じ向きに相対移動させながら液滴の配置 を行う場合に、現在液滴の配置が行われている領域の液 滴からの溶媒蒸気を、この溶媒蒸気の強制除去に伴っ て、これから液滴の配置を行う領域および既に液滴の配 置が行われた領域に向かわせないようにすることができ る。その結果、基板面内での各位置の液滴の乾燥条件を 同じにすることができる。

【0017】本発明はまた、被液体吐出面の既に液滴が 配置された面に向けて気体を吹き付ける気体吹き付け装 置を備えたインクジェット装置を提供する。このインク ジェット装置によれば、本発明の方法を容易に行うこと 【0012】これにより、配置順の遅い位置の液滴の方 50 ができる。本発明のインクジェット装置において、気体 吹き付け装置は、長手方向に沿って複数の気体吹き出し 穴が形成されているチューブ状の気体吹き付け部を有 し、このチューブは、液体吐出口を備えたインクジェットへッドに固定され、その固定位置は、インクジェット ヘッドの被液体吐出面に対する相対的な進行方向の後側 であることが好ましい。

【0018】本発明のインクジェット装置においては、 気体吹き付け部は液体吐出口の近くに配置され、この気 体吹き付け部は、インクジェットへッドの被液体吐出面 に対する相対的な進行方向の後側に、鉛直方向に対して 30°~60°の角度で、気体が吹き出すように構成さ れていることが好ましい。本発明のインクジェット装置 においては、チューブの長手方向に沿った気体吹き出し 領域の長さが、被液体吐出面のチューブの長手方向に沿った寸法の2倍以上であり、このチューブの気体吹き出 し領域の長手方向中心にインクジェットへッドが配置さ れていることが好ましい。

【0019】本発明のインクジェット装置においては、インクジェットヘッドの被液体吐出面に対する相対的な進行方向の前側にも前記チューブが固定されていることが好ましい。本発明はまた、本発明のインクジェット法による薄膜形成方法で、または本発明のインクジェット装置を用いて、有機EL素子を構成する薄膜を形成する有機EL素子の製造方法と、この方法で製造された有機EL素子を提供する。

#### [0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 説明する。

[第1実施形態] 本発明の第1実施形態に相当する、インクジェット法による薄膜形成方法について説明する。【0021】この方法では、図1(a)に示すように、基板1より小さいインクジェットヘッド2を用い、このヘッド2を基板1面に対して上方に配置し、このヘッド2の下部に配置されたノズル(液体吐出口)列3から液体吐出を行う。また、ヘッド2のノズル列3の長さに対応させて、長方形の基板1面内を、長辺方向Xに沿った\*

\*帯状の複数の領域11~15に分ける。

【0022】そして、基板1を長辺方向Xに沿った右向きX1に移動させながら、各領域11~15年に基板1の右端から左端まで、ヘッド2のノズル列3から液体を吐出することにより、基板1の各位置に液滴4を配置する。ヘッド2は、基板1に対して相対的に左向きX2に移動する。一領域に対する液滴の配置が終わったら、この領域の基板1面に向けて窒素を0.1MPaで吹き煮した溶媒蒸気を強制的に基板1面内から除去する。次に、ヘッド2を基板1をなす長方形の短辺方向Yに大きなするとともに、基板1を左向きX2に移動させて移動するとともに、基板1を左向きX2に移動させて移動するとともに、基板1を左向きX2に移動させて移動するとともに、基板1を左向きX2に移動させてい、ヘッド2が次の領域の右端(吐出開始位置)に配置されるようにする。これを繰り返すことにより、領域11から領域15まで、液滴4の配置と溶媒蒸気の除去を行う。

【0023】すなわち、この実施形態の方法では、各領域11~15単位で、基板1上に先に配置されている液滴から蒸発した溶媒蒸気を強制的に基板面内から除去しながら、後の液滴の配置を行っている。使用した液体は、下記の化学式(1)~(3)で示される化合物1~3を、重量比で化合物1:化合物2:化合物3=0.76:0.2:0.04の割合で混合した材料を、シクロヘキシルベンゼン1リットに対して10gの割合で溶解させたものである。この混合材料は、有機EL素子の緑色発光層形成材料である。

[0024]

【化1】

[0025]

面内を、長辺方向Xに沿った\* 【化2】

C8H17 C8H17

C2H5

【0026】 【化3】

50

【0027】この実施形態の方法では、各領域に対する 液滴4の配置が、手前の領域に対する溶媒蒸気の除去を 行った後に行われるため、図1(b)に示すように、基 板上への配置順が遅い液滴Bでも配置順が早い液滴Aと 同様に、溶媒蒸気の分圧が低い雰囲気で行われる。その ため、いずれの液滴A、Bでも乾燥速度が速く、乾燥後 に加熱処理して得られた薄膜に相分離が生じない。

(実施例1)第1実施形態の方法による液滴の配置を行って薄膜を形成し、図1(b)の液滴A, Bに対応する各位置の薄膜について、螢光スペクトルを測定したとこ 10ろ、いずれの液滴A, Bの位置でも、図2に示す同じ螢光スペクトルが得られた。図2のグラフでは、中心波長515nmの大きなピークが一つだけ表れており、いずれの液滴A, Bも相分離が生じない状態で乾燥されたことが分かる。

【0028】比較例として、一領域毎の液滴配置終了後に窒素の吹き付けによる溶媒蒸気の強制除去を行わずに、領域11から領域15まで続けて液滴4の配置を行い、その他の点については第1実施形態と同じ方法で薄膜の形成を行った。図1(b)の液滴A,Bに対応する各位置の薄膜について、螢光スペクトルを測定したところ、液滴Aの位置では図3に示す螢光スペクトルが得られ、液滴Bの位置では図4に示す螢光スペクトルが得られた。

【0029】図3のグラフでは、中心波長515nmのピーク以外にも420nmや475nmに小さなピークが表れており、液滴Aは僅かに相分離が生じた状態で乾燥されたことが分かる。また、図4のグラフでは、中心波長515nmのピーク強度が低く、475nmのピーク強度がこれと同じ程度であり、420nmに強度の高30いピークが表れている。この結果から、液滴Bは相分離が生じた状態で乾燥されたことが分かる。

【0030】以上のことから、この実施形態の方法によれば、配置順が早い位置でも遅い位置でも相分離が生じない状態の薄膜が得られることが分かる。

〔第2実施形態〕本発明の第2実施形態に相当する、インクジェット法による薄膜形成方法について説明する。

【0031】図5は、この実施形態の方法を説明するための平面図である。図6は、この実施形態の方法で使用するインクジェット装置を説明するための側面図である。この方法では、第1実施形態と同様に、基板1より小さいインクジェットへッド2を用い、このヘッド2を基板1面に対して上方に配置し、このヘッド2の下部に配置されたノズル(液体吐出口)列3から液体吐出を行う。また、ヘッド2のノズル列3の長さに対応させて、基板1面内を第1実施形態と同様に複数の領域に分け、第1実施形態と同様に基板1を移動させながら、各領域毎に順次ノズル列3からの液体吐出を行う。

【0032】ただし、この方法では、第1実施形態とは 異なり、インクジェットヘッド2にガスフロー用チュー 50

ブ5が固定してあるインクジェット装置を用い、このチューブ5から常時気体を吹き出しながら、液体の吐出を行う。このインクジェットヘッド2は、上側部材21と下側部材22とからなる。下側部材22は上側部材21 より平面形状が小さく、下側部材22にはノズル31等が内蔵されている。ガスフロー用チューブ5は、上側部材21の後端面に固定されている。上側部材21の後端面は、インクジェットヘッド2の相対的な進行方向X2の後側に相当する。

【0033】このチューブ5の周面には、チューブ5の 長手方向に沿って一列に、長手方向全体に渡って等間隔 で、多数の気体吹き出し穴51が形成されている。この チューブ5の一端は閉じてあり、他端には窒素ガスの供 給管が接続されている。このチューブ(気体吹き付け 部)5と窒素ガスの供給管と窒素ガスボンベ等により、 基板1の上面(被液体吐出面)に向けて気体を吹き付け る気体吹き付け装置が構成されている。

【0034】チューブ5の長さ(気体吹き出し領域の長さ)は、基板1の短辺方向Yの寸法の2倍になっている。このチューブ5は、その長手方向中心にヘッド2が配置され、チューブ5の長手方向とノズル列3が平行になり、且つ気体吹き出し穴51の鉛直方向Zに対する角度 (X1側を正とする)が45°となるように、ヘッド2に対して固定されている。

【0035】したがって、このインクジェット装置によれば、ヘッド2が基板1のどの領域に位置している場合でも、基板1の短辺方向Yの全体にチューブ5から気体が吹き出される。この実施形態の方法では、基板1上に配置された液滴4から蒸発した溶媒蒸気は、この液滴4が配置された直後に、チューブ5から吹き出された気体に吹き飛ばされて、基板1の進行方向X1側に除去される。また、現在液滴の配置が行われている領域以外の基板1面にも、チューブ5から常時気体が吹き付けられるため、気体に吹き飛ばされた溶媒蒸気が、これから液滴の配置を行う領域および既に液滴の配置が行われた領域に向かわない。

【0036】したがって、この実施形態の方法によれば、先に配置された液滴が、後から配置された液滴から蒸発した溶媒蒸気の影響を受けることが防止されるため、先に配置された液滴も、後から配置された液滴も同じ条件で乾燥される。

(実施例2-1) 第2実施形態の方法により、第1実施 形態と同じ液体を用いて、基板1上の全領域に、下記の 条件で液滴4の配置を行って薄膜を形成した。

<液滴配置の条件>

ヘッド2の下面と基板1との距離L:0.6mm チューブ5と最もチューブ5に近いノズル31との中心 間距離W:10mm

チューブ5の断面円中心とヘッド2の下面との高さの差

9

チューブ 5 の直径(内径): 2 mm 気体吹き出し穴 5 1 の直径: 1 mm

隣り合う気体吹き出し穴51の中心間の距離:2mm

窒素の吹き出し圧力: 0. 1MP a

その結果、基板1上の全領域で、得られた薄膜に相分離 が生じなかった。

(実施例2-2) 気体吹き出し穴51の鉛直方向Zに対する角度 $\theta$ を-45°、0°、30°、45°、60°に変化させた。また、窒素ガスに代えてアルゴンガスを用い、アルゴンガスの吹き出し圧力を0.175 MPaとした。これ以外の点は実施例1と同じにして、基板1上の全領域に液滴4の配置を行って薄膜を形成した。

【0037】その結果、 $\theta$  = 30°、 $\theta$  = 45°、 $\theta$  = 60°の場合には、基板1上の全領域で、得られた薄膜に相分離が生じなかった。ノズル31の目詰まりも生じなかった。 $\theta$  = -45°の場合には、液体吐出中にノズル31の目詰まりが生じた。これは、アルゴンガスがヘッド2の下面に吹き付けられて、ノズル31内の液体が乾燥するためであると考えられる。また、アルゴンガスの吹き付けにより、ノズル31から吐出された液体が鉛20直下方ではなく、斜め前方の位置に落下する現象が生じた。

【0038】  $\theta=0^\circ$  の場合には、ノズル31の目詰まりは生じなかった。得られた薄膜の状態については、図1 (b) の液滴Aの位置では相分離が生じなかったが、液滴Bの位置では僅かに相分離が生じた。  $\theta=90^\circ$  の場合には、ノズル31の目詰まりは生じなかった。得られた薄膜の状態については、図1 (b) の液滴Aの位置では相分離が生じなかったが、液滴Bの位置では相分離が生じた。この相分離の程度は、気体の吹き付けを行わ 30ないで液滴4の配置を行った場合とほぼ同じであった。

【0039】この実施例の結果から、ガスフロー用チューブ (気体吹き付け部) 5がノズル (液体吐出口) 31 の近くに配置されている場合には、このチューブ 5は、インクジェットヘッド 2の基板 (被液体吐出面) 1に対する相対的な進行方向 X 2の後側に、鉛直方向 Z に対して30°~60°の角度で、気体が吹き出すように構成されているものが、本発明の方法で使用するインクジェット装置として好適であることが分かる。このインクジェット装置によれば、ノズル31からの液体吐出に影響 40を与えずに、良好な溶媒除去効果が得られる。

(実施例2-3)図7に示すように、チューブ5の長さ (気体吹き出し領域の長さ)を、基板1の短辺方向Yの 寸法と同程度にした。また、このチューブ5の閉じられ ている一端側にヘッド2を配置した。したがって、ヘッ ド2が基板1の最後の領域に位置している場合(2点鎖 線で表示)には、基板1の短辺方向Yのほぼ全体にチュ ーブ5から気体が吹き出されるが、それ以外の場合に は、基板1の短辺方向Yにチューブ5から気体が吹き出 されていない領域が存在する。 72001 3412

10

【0040】これ以外の点は実施例1と同じにして、基板1上の全領域に液滴4の配置を行って薄膜を形成した。得られた薄膜の状態については、液滴の配置が遅い領域で一部に相分離が生じていた。この相分離の程度および相分離が生じている薄膜の量は、気体の吹き付けを行わないで液滴の配置を行った場合と比較すると、極僅かであった。

(実施例2-4)図8に示すように、チューブ5の長さ (気体吹き出し領域の長さ)を、基板1の短辺方向Yの 10 寸法の半分程度にした。また、このチューブ5の長手方 向中心にヘッド2を配置した。したがって、現在液滴の 配置が行われている領域には気体が吹き出されるが、基 板1の短辺方向Yにチューブ5から気体が吹き出されて いない領域が常に存在する。

【0041】これ以外の点は実施例1と同じにして、基板1上の全領域に液滴4の配置を行って薄膜を形成した。得られた薄膜の状態については、液滴の配置が遅い領域で一部に相分離が生じていた。この相分離の程度および相分離が生じている薄膜の量は、気体の吹き付けを行わないで液滴の配置を行った場合と比較すると僅かであったが、実施例2-3の場合よりは大きかった。

【0042】実施例2-1と2-3と2-4との比較から、チューブ5の長手方向に沿った気体吹き出し領域の長さが、基板(被液体吐出面)1の短辺方向Yの寸法(チューブの長手方向に沿った寸法)の2倍以上であり、チューブ5の気体吹き出し領域の長手方向中心にインクジェットヘッド2が配置されたものが、本発明の方法で使用するインクジェット装置として好適であることが分かる。

〔第3実施形態〕第3実施形態として、本発明のインク ジェット法による薄膜形成方法を有機EL素子の製造方 法に適用した例について、図9を用いて説明する。

【0043】この有機EL素子は、画素が $70.5\mu$ mピッチで配置されている有機ELディスプレイである。 先ず、ガラス基板61上の各画素位置にITO電極(陽極)62を形成する。次に、SiO2 層63とポリイミド層64とからなる二層構造の隔壁(バンク)を、通常のフォトリソグラフィー工程とエッチング工程とにより形成する。SiO2 層63のバンクの開口円の直径は $28\mu$ mであり、高さは $2\mu$ mである。ポリイミド層64のバンク22の最上部での開口円の直径は $32\mu$ mである。

【0044】次に、大気圧プラズマ処理を行って、ポリイミド層64のバンクの表面を撥液性にする。このプラズマ処理は、大気圧下、パワー300W、電極一基板間距離1mmの条件で、先ず、酸素プラズマ処理を、酸素ガス流量80ccm、ヘリウムガス流量10SLM、テーブル搬送速度10mm/sの条件で行う。次に、CF4プラズマ処理を、CF4ガス流量100ccm、50ペリウムガス流量10SLM、テーブル搬送速度5mm

11

/ s で行う。

【0045】次に、正孔注入/輸送層の形成材料を含む 液体65aを、インクジェット法により二層構造のバン\* \*クで囲われた領域(開口部)内に配置する。この液体と しては、以下に示す組成の混合溶液を使用した。

<正孔注入/輸送層形成用混合溶液の組成>

ポリエチレンジオキシチオフェンとポリスチレンスルフォン酸との混合溶液・

:11.08重量%

ポリエチレンスルフォン酸:1.44重量% イソプロピルアルコール:10重量% N-メチルピロリドン: 27. 48重量%

1, 3-ジメチルー2-イミダゾリジノン:50重量%

このインクジェット法による液体の配置を、第2実施形 態の方法により実施例2-1の条件で行った。ただし、 窒素の吹き出し圧力は、O. 175MPaとした。各開 口部への液体の吐出量は15pリットルとした。図9(a) はこの状態を示す。

【0046】次に、この状態のガラス基板61を、室 温、1Torrの雰囲気で、200℃で10分間加熱するこ とにより、ITO電極62上に膜厚60nmの正孔注入 /輸送層65を形成した。図9(b)はこの状態を示。 す。次に、緑色発光層の形成材料を含む液体66aを、 インクジェット法により正孔注入/輸送層65の上に配 置する。この液体としては、第1実施形態で使用した液 体と同じものを使用した。この液体の配置を、第2実施 形態の方法により実施例2-1の条件で行った。ただ し、窒素の吹き出し圧力は0.175MPaとした。図 9 (c) はこの状態を示す。

【0047】次に、この状態で前記液体を自然乾燥する ことにより、ITO電極62上に膜厚100nmの緑色 発光層66を形成した。次に、陰極67を形成した。こ の陰極67は、例えば、真空蒸着法で2nmのLiF膜 30 と20nmのCa膜を形成した後、スパッタリング法で 200nmのAl膜を形成することにより得られる。次 に、陰極67の上にエポキシ樹脂からなる封止層68を 形成する。

【0048】以上の方法で得られた有機ELディスプレ イを各種駆動電圧で駆動させ、ガラス基板61面内の各 位置で輝度を測定したところ、液滴の配置順に関わらず 基板面内でほぼ同じ輝度が得られた。また、全ての画素 の緑色発光層66に相分離が見られなかった。比較のた めに、正孔注入/輸送層をなす液体65aの配置および 40 緑色発光層をなす液体 6 6 a の配置を、ガスフロー用チ ューブ5のないインクジェット装置を用いて行い、それ 以外の点は全く同じ方法で有機ELディスプレイを作製 した。この有機ELディスプレイを各種駆動電圧で駆動 させ、ガラス基板61面内の各位置での輝度を測定した ところ、液滴の配置順の違いで画素間に輝度の違いが見 られた。また、いくつかの画素の緑色発光層66に相分 離が見られた。

【0049】これらの有機ELディスプレイについて、 駆動電圧と輝度との関係を調べた結果を図10にグラフ 50 は、グローブボックス等の閉じられた空間で行われるこ

で示す。このグラフの曲線 a は、この第3実施形態の方 法で得られた有機ELディスプレイの結果を示す曲線で あり、曲線bは、比較例の方法で得られた有機ELディ スプレイの結果を示す曲線である。なお、両曲線の輝度 は、基板上の同じ位置の画素について測定した値であ る。

【0050】このグラフから分かるように、同じ駆動電 圧での輝度は、第3実施形態の方法で得られた有機EL 素子の方が高くなっている。以上のことから、この第3 実施形態の方法によれば、画素間および画素内での輝度 の均一性が高く、しかも各画素の輝度が高い有機ELデ ィスプレイを形成することができる。

【0051】なお、前記第2実施形態のインクジェット 装置では、ガスフロー用チューブ5を、インクジェット ヘッド2の相対的な進行方向X2の後側にのみ固定して あるが、図11に示すように、ガスフロー用チューブ5 をインクジェットヘッド2の相対的な進行方向X2の後 側と前側の両方に設けてもよい。このようにすれば、後 側のみにガスフロー用チューブ5を設けた場合と比較し て、より強力に溶媒蒸気の除去が行われる。

【0052】また、前記第2実施形態のインクジェット 装置では、ガスフロー用チューブ5への気体導入をチュ ーブ5の端部から行っているが、図12に示すように、 ガスフロー用チューブ5の長手方向中心部に、上方に延 びるガス導入管52を接続して、ここからチューブ5へ の気体導入を行ってもよい。このようにすると、チュー ブ5の端部から気体を導入する場合よりも、チューブ5 の長手方向の両端まで気体が容易に供給される。

【0053】図13は、図12のガスフロー用チューブ 5の気体吹き出し穴51の部分を拡大して示した図であ る。この図に示すように、気体吹き出し穴51をチュー ブ5の長手方向に沿って二列に設けてもよいし、三列以 上に設けてもよい。このように気体吹き出し穴51を複 数列に設けると、インクジェットヘッド2に固定した時 の吹き出し角度 θ に幅ができるため、より広範囲で溶媒 蒸気を同時に除去できるという効果がある。また、この 場合、複数列の気体吹き出し穴51による吹き出し角度 θの範囲を30°~60°とすることが好ましい。

【0054】また、インクジェット法による薄膜形成

装置を説明するための側面図である。

とがあるが、閉じられた空間で、基板面に気体を吹き付けて溶媒蒸気の除去を行う場合には、吹き付けた気体を吸引しながら行う必要がある。この吸引は、吹き付けた気体がインクジェットヘッドの方へ向かわないように行う必要がある。そのため、吸引口は、閉じられた空間のインクジェットヘッド側ではなく基板側に設ける。

【0055】また、本発明の方法および装置は、前記第3実施形態に示すように、有機EL素子を構成する薄膜を形成する方法および装置として好適であるが、カラーフィルタをなす薄膜を形成する方法および装置としても10好適である。液晶パネル等に用いるカラーフィルタ薄膜をインクジェット法で形成する場合には、インクジェットへッドから基板上のバンクで囲われた領域に、カラーフィルタ形成材料と溶媒とを含む液体を吐出するが、この際に、基板上に配置された液滴から蒸発した溶媒がバンク上で結露することがある。ここで、通常、隣り合う領域には異なる色のカラーフィルタ薄膜が形成されるため、この結露が混色の原因となる恐れがある。

【0056】この場合に、本発明の方法で液滴の配置を行えば、配置順の遅い位置でも、液体吐出が溶媒蒸気分 20 圧の低い雰囲気で行われるため、前記結露の防止効果が 得られる。

#### [0057]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の方法によれば、インクジェット法による薄膜の形成方法において、吐出する液体の溶媒が密度の大きな溶媒である場合でも、基板面内での均一性の高い薄膜が得られるようにできる。本発明のインクジェット装置によれば、本発明の方法を容易にまたは効果的に行うことができる。

【0058】本発明の有機EL素子の製造方法によれば、基板面内での輝度の均一性が高い有機EL素子を得ることができる。本発明の有機EL素子は、基板面内での輝度の均一性が高い。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施形態の方法および従来の方法に相当する、インクジェット法による液体配置方法を説明するための平面図(a)と、液滴の位置による薄膜の状態の違いを説明するための平面図(b)である。

【図2】第1実施形態の方法で液滴の配置を行って形成された薄膜の、図1(b)の液滴A, Bに対応する両位 40 置での螢光スペクトルを示すグラフである。

【図3】従来の方法で液滴の配置を行って形成された薄膜の、図1 (b) の液滴Aに対応する位置での螢光スペクトルを示すグラフである。

【図4】従来の方法で液滴の配置を行って形成された薄膜の、図1 (b) の液滴Bに対応する位置での螢光スペクトルを示すグラフである。

【図5】第2実施形態の方法を説明するための平面図である。

【図6】第2実施形態の方法で使用するインクジェット 50

【図7】第2実施形態の方法で使用するインクジェット 装置を説明するための平面図である。

【図8】第2実施形態の方法で使用するインクジェット 装置を説明するための平面図である。

【図9】本発明のインクジェット法による薄膜形成方法を有機EL素子の製造方法に適用した例(第3実施形態)を説明するための図である。

【図10】有機EL素子の駆動電圧と輝度との関係を調べた結果を示すグラフであって、曲線 a は第3実施形態の方法による結果を、曲線 b は比較例の方法による結果を示す。

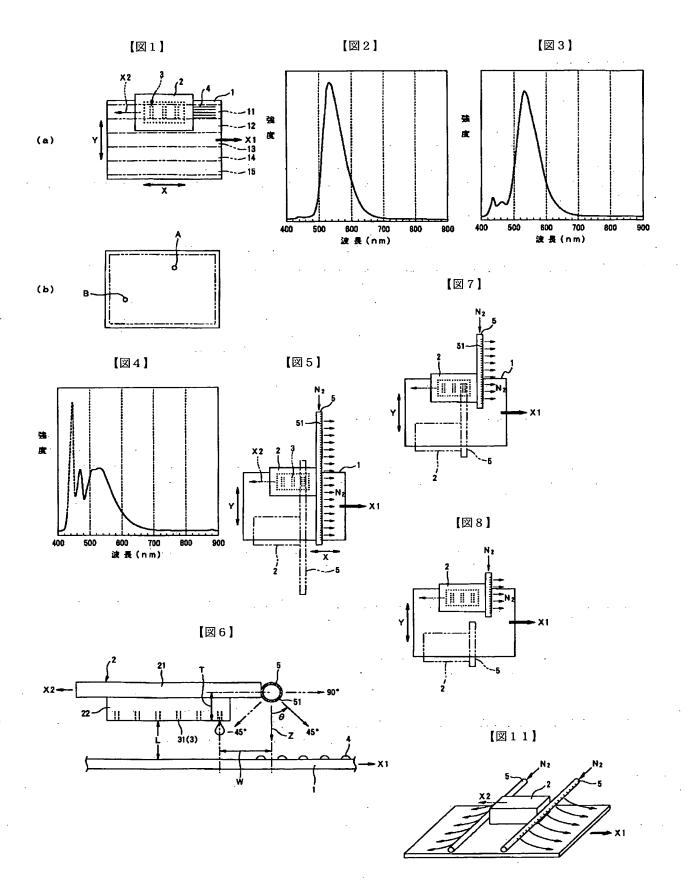
【図11】本発明のインクジェット装置の別の実施形態を示す斜視図である。

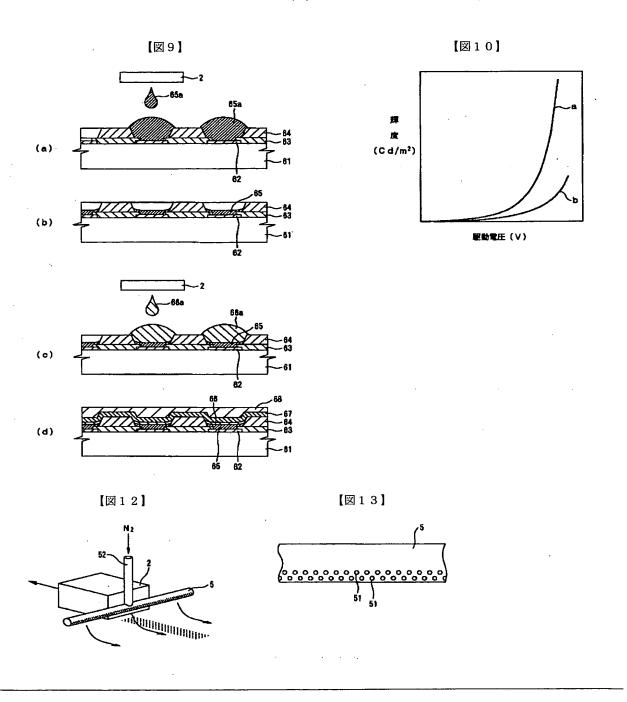
【図12】本発明のインクジェット装置の別の実施形態を示す斜視図である。

【図13】図12のガスフロー用チューブの気体吹き出し穴の部分を拡大して示した図である。

#### 【符号の説明】

- 1 基板
- 11 基板の一領域
- 12 基板の一領域
- 13 基板の一領域
- 12 基板の一領域 15 基板の一領域
- 2 インクジェットヘッド
- 21 インクジェットヘッドの上側部材 --
- 22 インクジェットヘッドの下側部材
- 3 ノズル列
- 31 ノズル(液体吐出口)
  - 4 液滴
- 5 ガスフロー用チューブ (気体吹き付け部)
- 51 気体吹き出し穴
- 52 ガス導入管
- 61 ガラス基板
- 62 ITO電極(陽極)
- 63 SiO2 層
- 64 ポリイミド層
- 65 正孔注入/輸送層
- 65a 正孔注入/輸送層の形成材料を含む液体
  - 66 緑色発光層
  - 66a 緑色発光層の形成材料を含む液体
  - 67 陰極
  - 68 エポキシ樹脂からなる封止層
  - X 基板をなす長方形の長辺方向
  - X1 基板の進行方向
  - X2 インクジェットヘッドの相対的な進行方向
  - Y 基板をなす長方形の短辺方向
  - θ 気体吹き出し穴の鉛直方向に対する角度
- 2 鉛直方向





# フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 5 B 33/10

33/14

H 0 5 B 33/14

A 4F042

B 4 1 J 3/04

101Z

## (72)発明者 森井 克行

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエプソン株式会社内 Fターム(参考) 2C056 FB01 FB08 HA44

3K007 AB02 AB18 CA01 CB01 DA01

DB03 EB00 FA01

4D075 AA01 AA43 BB57Z CA22

CA48 DA07 DB13 DC22 DC24

EA07 EA23 EA33 EB11 EB56

4F033 AA14 BA03 CA07 DA05 EA01

JA07

4F041 AA02 AA05 AB01 BA21 BA57

4F042 AA07 AA28 BA27 DD39

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.